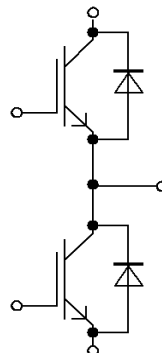




62mm C-Series モジュール 高周波スイッチング向け高速IGBT<sup>2</sup>and SiCダイオード内蔵  
62mm C-Series module with the fast IGBT<sup>2</sup> for high-frequency switching



$V_{CES} = 1200V$   
 $I_{C\ nom} = 150A / I_{CRM} = 300A$

### 一般応用

- 高周波スイッチングアプリケーション
- 医療機器アプリケーション
- モーター駆動
- 共振型インバータアプリケーション
- サーボ駆動
- UPSシステム

### Typical Applications

- High Frequency Switching Application
- Medical Applications
- Motor Drives
- Resonant Inverter Applications
- Servo Drives
- UPS Systems

### 電気的特性

- 高い短絡電流耐量、自己抑制型短絡電流
- 低スイッチング損失
- 優れたロバスト性
- 正温度特性を持った  $V_{CESat}$  飽和電圧

### Electrical Features

- High Short Circuit Capability, Self Limiting Short Circuit Current
- Low Switching Losses
- Unbeatable Robustness
- $V_{CESat}$  with positive Temperature Coefficient

### 機械的特性

- CTI(比較トラッキング指数) >400のモジュールパッケージ
- 長い縁面/空間距離
- 絶縁されたベースプレート
- 銅ベースプレート
- 標準ハウジング

### Mechanical Features

- Package with CTI > 400
- High Creepage and Clearance Distances
- Isolated Base Plate
- Copper Base Plate
- Standard Housing

## Module Label Code

### Barcode Code 128



### DMX - Code



### Content of the Code

Content of the Code	Digit
Module Serial Number	1 - 5
Module Material Number	6 - 11
Production Order Number	12 - 19
Datecode (Production Year)	20 - 21
Datecode (Production Week)	22 - 23

prepared by: MB	date of publication: 2013-10-02	
approved by: WR	revision: 3.4	UL approved (E83335)



**IGBT- インバータ / IGBT, Inverter**  
**最大定格 / Maximum Rated Values**

コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{CES}$	1200	V
連続DCコレクタ電流 Continuous DC collector current	$T_C = 75^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 150^{\circ}\text{C}$ $T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 150^{\circ}\text{C}$	$I_{C\text{nom}}$ $I_C$	150 225	A A
繰り返しピークコレクタ電流 Repetitive peak collector current	$t_P = 1\text{ ms}$	$I_{CRM}$	300	A
トータル損失 Total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 150$	$P_{\text{tot}}$	1250	W
ゲート・エミッタ間ピーク電圧 Gate-emitter peak voltage		$V_{GES}$	+/-20	V

**電気的特性 / Characteristic Values**

			min.	typ.	max.		
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 Collector-emitter saturation voltage	$I_C = 150\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$ $I_C = 150\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$V_{CE\text{sat}}$	3,20 3,85	3,70	V V	
ゲート・エミッタ間しきい値電圧 Gate threshold voltage	$I_C = 6,00\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$V_{G\text{Eth}}$	4,5	5,5	6,5	V
ゲート電荷量 Gate charge	$V_{GE} = -15\text{ V} \dots +15\text{ V}$		$Q_G$	1,60		$\mu\text{C}$	
内蔵ゲート抵抗 Internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$R_{G\text{int}}$	2,5		$\Omega$	
入力容量 Input capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		$C_{\text{ies}}$	11,0		nF	
帰還容量 Reverse transfer capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		$C_{\text{res}}$	0,50		nF	
コレクタ・エミッタ間遮断電流 Collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1200\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$I_{CES}$		5,0	mA	
ゲート・エミッタ間漏れ電流 Gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$I_{GES}$		400	nA	
ターンオン遅れ時間 (誘導負荷) Turn-on delay time, inductive load	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{G\text{on}} = 6,8\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$t_{d\text{on}}$	0,10 0,11		$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$	
ターンオン上昇時間 (誘導負荷) Rise time, inductive load	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{G\text{on}} = 6,8\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$t_r$	0,06 0,07		$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$	
ターンオフ遅れ時間 (誘導負荷) Turn-off delay time, inductive load	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{G\text{off}} = 6,8\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$t_{d\text{off}}$	0,53 0,55		$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$	
ターンオフ下降時間 (誘導負荷) Fall time, inductive load	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{G\text{off}} = 6,8\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$t_f$	0,03 0,04		$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$	
ターンオンスイッチング損失 Turn-on energy loss per pulse	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, L_S = 60\text{ nH}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, di/dt = 1500\text{ A}/\mu\text{s}$ $R_{G\text{on}} = 6,8\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$E_{\text{on}}$	14,5		mJ mJ	
ターンオフスイッチング損失 Turn-off energy loss per pulse	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, L_S = 60\text{ nH}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{G\text{off}} = 6,8\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$E_{\text{off}}$	11,0		mJ mJ	
短絡電流 SC data	$V_{GE} \leq 15\text{ V}, V_{CC} = 900\text{ V}$ $V_{CE\text{max}} = V_{CES} - L_{SCE} \cdot di/dt$ $t_P \leq 10\ \mu\text{s}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		$I_{SC}$	950		A	
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case	IGBT部 ( 1素子当り ) / per IGBT		$R_{thJC}$		0,10	K/W	
ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	IGBT部 ( 1素子当り ) / per IGBT $\lambda_{\text{Paste}} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		$R_{thCH}$	0,03		K/W	
動作温度 Temperature under switching conditions			$T_{vj\text{op}}$	-40	125	$^{\circ}\text{C}$	

prepared by: MB	date of publication: 2013-10-02
approved by: WR	revision: 3.4



**Diode、インバータ / Diode, Inverter**  
**最大定格 / Maximum Rated Values**

ピーク繰返し逆電圧 Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{RRM}$	1200	V
連続DC電流 Continuous DC forward current		$I_F$	150	A
ピーク繰返し順電流 Repetitive peak forward current	$t_P = 1\text{ ms}$	$I_{FRM}$	300	A
電流二乗時間積 $I^2t$ - value	$V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$I^2t$	4500	$\text{A}^2\text{s}$

**電気的特性 / Characteristic Values**

			min.	typ.	max.	
順電圧 Forward voltage	$I_F = 150\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 150\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$V_F$	2,00 1,70	2,40	V V
ピーク逆回復電流 Peak reverse recovery current	$I_F = 150\text{ A}, -di_F/dt = 1500\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=125^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$I_{RM}$	105 160		A A
逆回復電荷量 Recovered charge	$I_F = 150\text{ A}, -di_F/dt = 1500\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=125^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$Q_r$	8,70 24,0		$\mu\text{C}$ $\mu\text{C}$
逆回復損失 Reverse recovery energy	$I_F = 150\text{ A}, -di_F/dt = 1500\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=125^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$E_{rec}$	3,20 8,40		mJ mJ
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case	/Diode ( 1 素子当り ) / per diode		$R_{thJC}$		0,25	K/W
ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	/Diode ( 1 素子当り ) / per diode $\lambda_{\text{Paste}} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		$R_{thCH}$	0,06		K/W
動作温度 Temperature under switching conditions			$T_{vj\text{ op}}$	-40	125	$^{\circ}\text{C}$

prepared by: MB	date of publication: 2013-10-02
approved by: WR	revision: 3.4



モジュール / Module

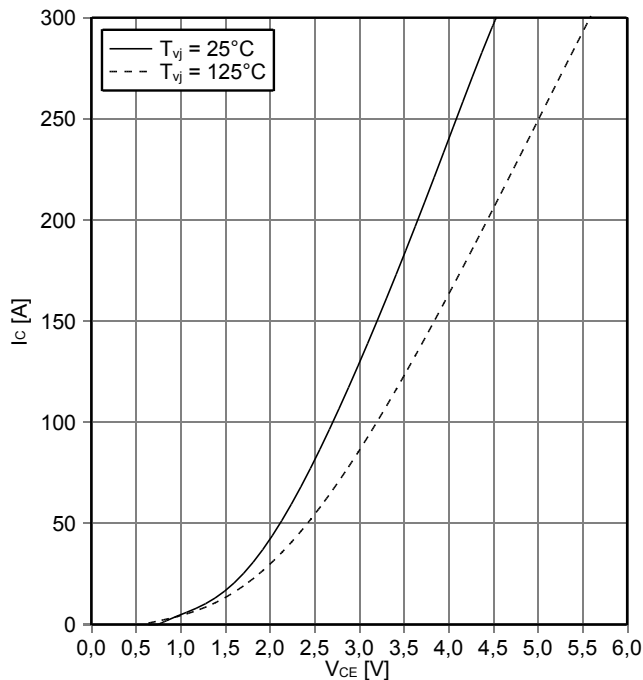
絶縁耐圧 Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V <sub>ISOL</sub>	2,5		kV
ベースプレート材質 Material of module baseplate			Cu		
内部絶縁 Internal isolation	基礎絶縁 (クラス1, IEC 61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		
沿面距離 Creepage distance	連絡方法 - ヒートシンク / terminal to heatsink 連絡方法 - 連絡方法 / terminal to terminal		29,0 23,0		mm
空間距離 Clearance	連絡方法 - ヒートシンク / terminal to heatsink 連絡方法 - 連絡方法 / terminal to terminal		23,0 11,0		mm
相対トラッキング指数 Comperative tracking index		CTI	> 400		
			min.	typ.	max.
ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	/モジュール / per module $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)} / \lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	R <sub>thCH</sub>	0,01		K/W
内部インダクタンス Stray inductance module		L <sub>sCE</sub>	20		nH
パワーターミナル・チップ間抵抗 Module lead resistance, terminals - chip	T <sub>C</sub> = 25°C, /スイッチ / per switch	R <sub>CC+EE'</sub>	0,70		mΩ
保存温度 Storage temperature		T <sub>stg</sub>	-40	125	°C
取り付けネジ締め付けトルク Mounting torque for modul mounting	取り付けネジ M6 適切なアプリケーションノートによるマウンティング Screw M6 - Mounting according to valid application note	M	3,00	-	6,00 Nm
主端子ネジ締め付けトルク Terminal connection torque	取り付けネジ M6 適切なアプリケーションノートによるマウンティング Screw M6 - Mounting according to valid application note	M	2,5	-	5,0 Nm
質量 Weight		G	340		g

prepared by: MB	date of publication: 2013-10-02
approved by: WR	revision: 3.4



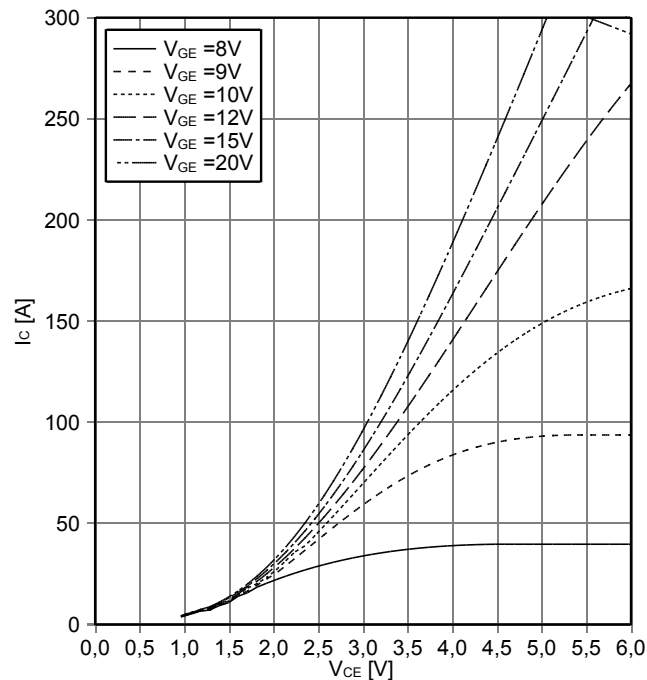
出力特性 IGBT- インバータ (Typical)  
output characteristic IGBT, Inverter (typical)

$I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = 15\text{ V}$



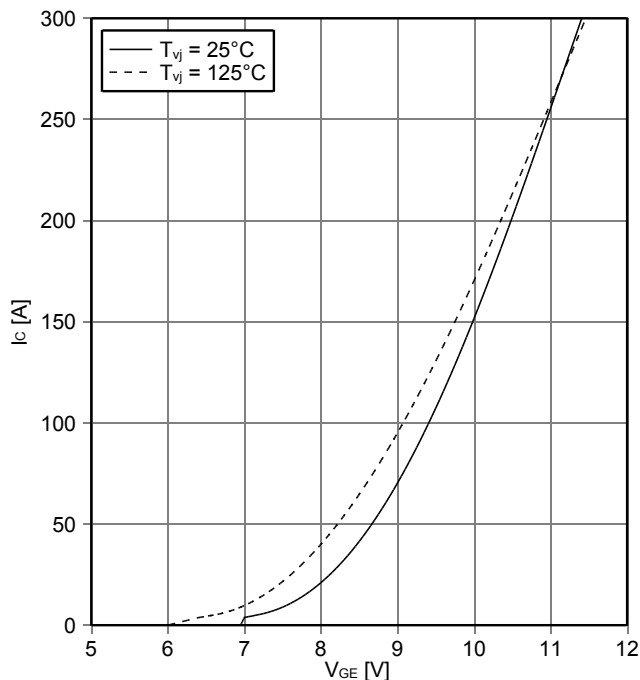
出力特性 IGBT- インバータ (Typical)  
output characteristic IGBT, Inverter (typical)

$I_C = f(V_{CE})$   
 $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$



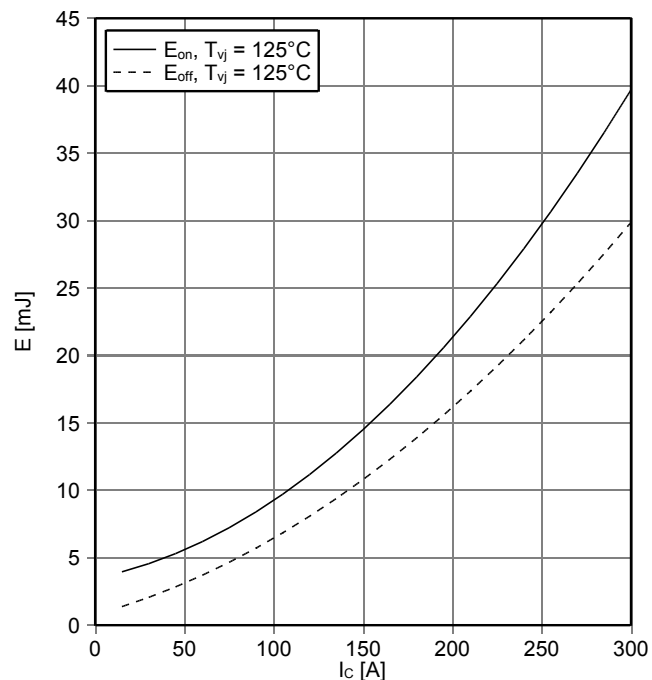
伝達特性 IGBT- インバータ (Typical)  
transfer characteristic IGBT, Inverter (typical)

$I_C = f(V_{GE})$   
 $V_{CE} = 20\text{ V}$



スイッチング損失 IGBT- インバータ (Typical)  
switching losses IGBT, Inverter (typical)

$E_{on} = f(I_C)$ ,  $E_{off} = f(I_C)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $R_{Gon} = 6.8\ \Omega$ ,  $R_{Goff} = 6.8\ \Omega$ ,  $V_{CE} = 600\text{ V}$

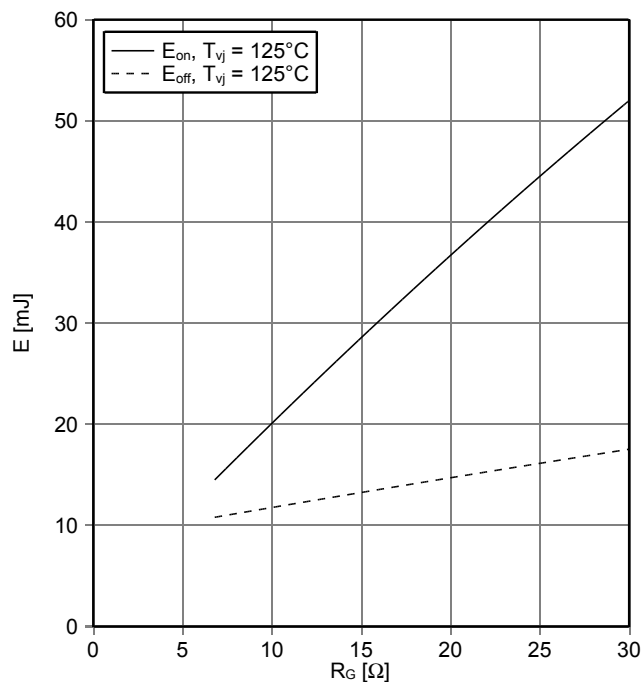


prepared by: MB	date of publication: 2013-10-02
approved by: WR	revision: 3.4



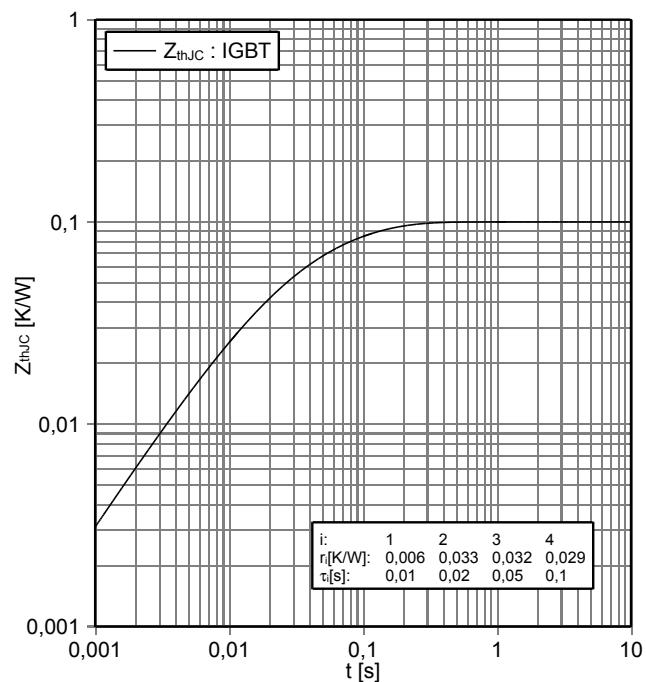
スイッチング損失 IGBT- インバータ (Typical)  
switching losses IGBT, Inverter (typical)

$E_{on} = f(R_G), E_{off} = f(R_G)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$



過渡熱インピーダンス IGBT- インバータ  
transient thermal impedance IGBT, Inverter

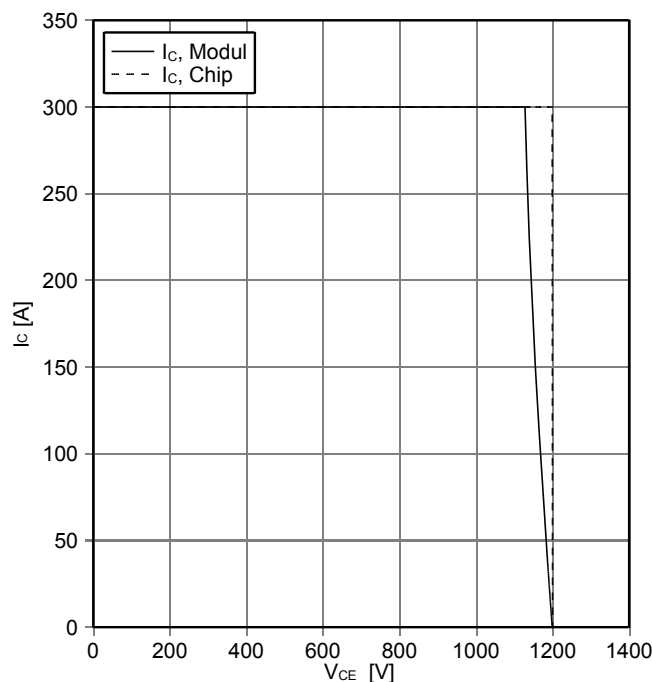
$Z_{thJC} = f(t)$



$i$ :	1	2	3	4
$r_i$ [K/W]:	0,006	0,033	0,032	0,029
$\tau_i$ [s]:	0,01	0,02	0,05	0,1

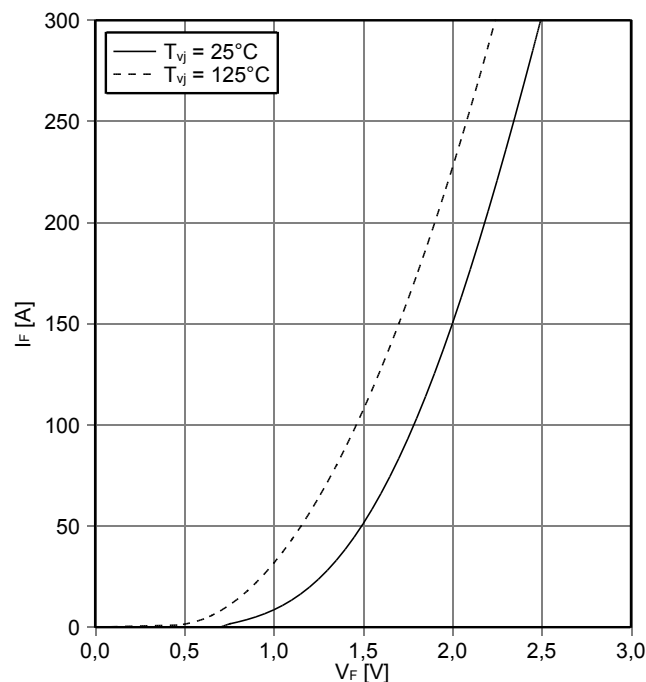
逆バイアス安全動作領域 IGBT- インバータ (RBSOA)  
reverse bias safe operating area IGBT, Inverter (RBSOA)

$I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 6.8\ \Omega, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$



順電圧特性 Diode、インバータ (typical)  
forward characteristic of Diode, Inverter (typical)

$I_F = f(V_F)$

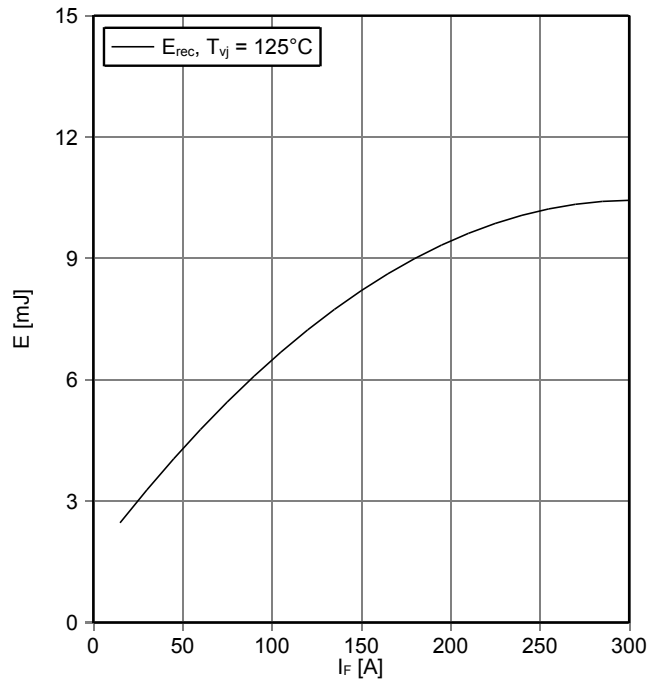


prepared by: MB	date of publication: 2013-10-02
approved by: WR	revision: 3.4



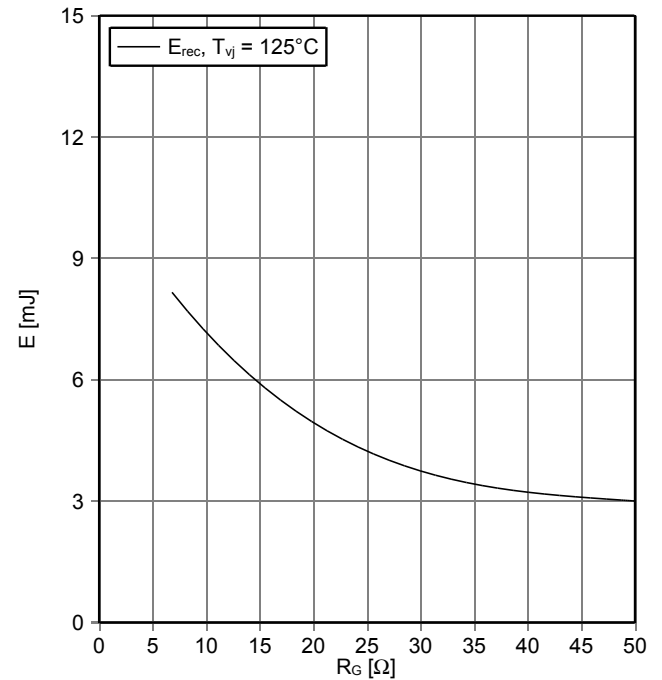
スイッチング損失 Diode、インバータ (Typical)  
switching losses Diode, Inverter (typical)

$E_{rec} = f(I_F)$   
 $R_{Gon} = 6.8 \Omega, V_{CE} = 600 V$



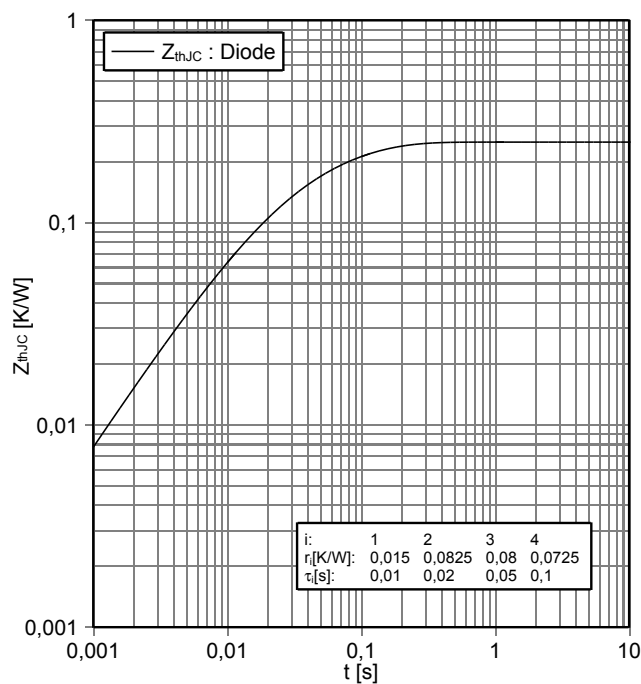
スイッチング損失 Diode、インバータ (Typical)  
switching losses Diode, Inverter (typical)

$E_{rec} = f(R_G)$   
 $I_F = 150 A, V_{CE} = 600 V$



過渡熱インピーダンス Diode、インバータ  
transient thermal impedance Diode, Inverter

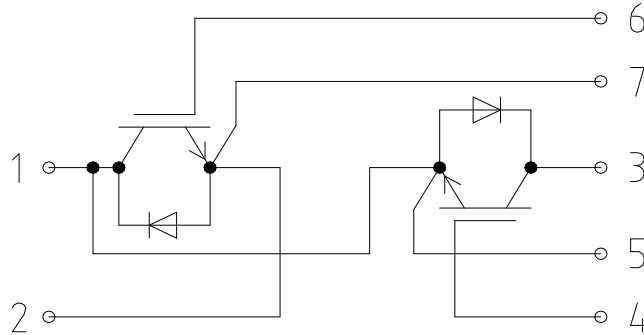
$Z_{thJC} = f(t)$



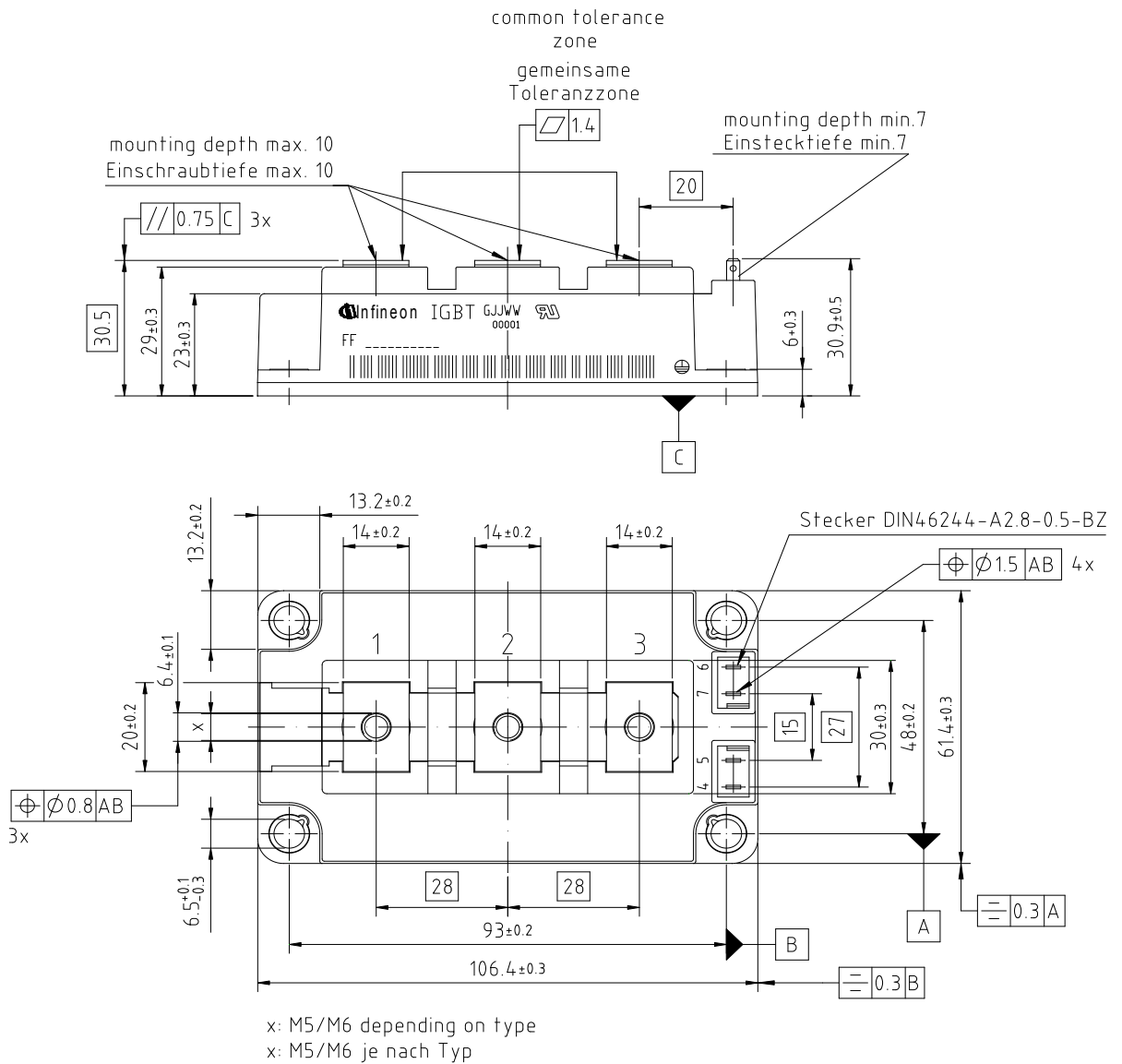
i:	1	2	3	4
$r_i$ [K/W]:	0,015	0,0825	0,08	0,0725
$\tau_i$ [s]:	0,01	0,02	0,05	0,1

prepared by: MB	date of publication: 2013-10-02
approved by: WR	revision: 3.4

回路図 / circuit\_diagram\_headline



パッケージ概要 / package outlines



prepared by: MB	date of publication: 2013-10-02
approved by: WR	revision: 3.4